优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定 时间

简介

运算放大器电路通常在执行系统功能时需要响应输入和输 出瞬态。部分电路主要设计用于接受不同的输入瞬态,如 传感器信号调节电路;而其他电路则提供输出瞬态,例如 模数转换器 (ADC) 输入或基准驱动器。在运算放大器电路 设计中,同一电路的输出(负载)阶跃与输入阶跃的输出 稳定响应时间的差异经常被忽视。

在大多数电路中,输出负载直接连接到运算放大器的输出 端:响应时间在很大程度上基于运算放大器对所需负载瞬 态及后续恢复提供支持的能力。然而,该行为取决于电路 拓扑。在运算放大器输出电压 (Vopa) 不直接连接到负载的 电路中,输出稳定响应会与输入响应大不相同。在放大器 必须驱动容性负载 (Cload) 的情况下,此类电路的一个常 见示例是具有双反馈 (Riso+DFB) 电路拓扑的隔离电阻器。 在 Vopa 和 Cload 网络之间使用隔离电阻器 (Riso) 并存在 从反馈电容器 (Cf) 和反馈电阻器 (Rf) 返回反相输入 (IN-) 的 两个反馈路径,此电路也因此得名。 图 1 显示了一个用于驱动容性负载 (Cload) 的 Riso+DFB 电路示例。输入端直接连接到电压源,因此运算放大器必须对输入端发生的变化做出反应。在含有一个简单的开关 (SW1) 和电阻负载 (Rload) 的基本情况下,放大器电路必须 对输出端出现的负载瞬态做出响应。



图 1. 具有双反馈的 R_{iso} 原理图

图 2 中的两个仿真电路展示了输入阶跃和负载瞬态输出响 应之间的差异。图 2(a)将输入电压阶跃应用于电路的输入 端,而图 2(b)将负载电流阶跃应用于输出端。在负载瞬态 电路中,通过将流经 Riso (lload x Riso)的负载电流 (lload) 形成的输出压降设置为与输入阶跃幅度相等,将两个电路 中 Vopa 的初始变化设置为 10mV,从而实现同级比较。 10mV 的输出阶跃幅度可防止运算放大器出现大信号趋稳 行为,例如压摆率限制。此外,输出电流必须足够小,以 防止运算放大器进入大信号短路电流限制范围。



图 2. 输入阶跃 (a) 和负载瞬态 (b) 仿真电路

图 3显示了两个仿真电路的结果。按照设计,针对输入和 输出响应,Vopa 的初始变化均为 10mV。但是负载输出电 压 (Vout) 稳定所需的时间在两个电路之间是不同的;输入 阶跃电路的趋稳速度比输出负载瞬态阶跃电路快得多。例 如,若要稳定到 0.05%(相当于 10 位),输入阶跃电路 需要 5.02μs,输出负载瞬态电路需要 189.42μs。

表 1 列出了图 2 中输入阶跃电路和负载瞬态阶跃电路要实现 10 至 18 位分辨率采集系统所需的输出稳定时间之间的差异。由于不同的输出阻抗和开环增益曲线会造成更加细微的影响,测试备选运算放大器将获得不同的稳定响应。



图 3. 输入阶跃 (a) 和输出负载瞬态 (b) 电路的输出稳定响应

稳定精度级别	输入阶跃瞬态的稳定时 间 (μs)	负载瞬态的稳定时间 (µs)
10 位 (0.05%)	5.02	189.42
12 位 (0.01%)	39.94	230.23
14 位 (0.003%)	71.01	261.06
16 位 (0.00076%)	106.45	289.23
18 位 (0.00019%)	142.23	347.08





图 4 显示了对输入和输出瞬态的输出稳定响应起主导作用的元件,如红色箭头所示。对于输入阶跃瞬态, R_{iso}和 C_{load} 电阻-电容 (RC) 时间常数决定了输出稳定时间。发生 输入阶跃时,V_{opa} 立即响应输入电压阶跃。随着运算放大 器输出电压升高,V_{out} 会因 R_{iso}和 C_{load} 而出现延迟。



图 4. 主导输入阶跃 (a) 和输出负载 (b) 瞬态响应的 RC 时间常数

图 5 将输入阶跃和负载瞬态输出稳定时间(底部响应)与前文所述的起主导作用的 RC 时间常数(顶部响应)进行 了比较。图 5F(a)将 V_{out}的输入阶跃稳定时间与具有 100Ω 电阻器和 10nF 电容器(R_{iso}和 C_{load})的 RC 电路



图5. 输入阶跃(a) 和输出负载(b) 瞬态稳定时间(RC 时间常数起主导作用)

对于负载瞬态,Rf 和 Cf RC 时间常数决定了输出稳定响 应。发生负载瞬态时,V_{out} 立即下降 10mV (R_{iso} x I_{load})。 V_{opa} 响应 V_{out} 下降所需的时间取决于 R_f 和 C_f 产生的 RC 延时时间。



响应进行了比较。图 5(b)将输出瞬态稳定时间与具有 100kΩ 电阻器和 270pF 电容器(R_f 和 C_f)的 RC 电路响 应进行了比较。RC 电路上升时间与输入阶跃和负载瞬态 输出稳定响应一致,从而证实了上述理论。



下文将讨论 R_{iso}+DFB 电路的稳定性标准,并介绍如何优 化反馈比,以获得更好的负载瞬态稳定时间。首先,运算 放大器作为单位增益缓冲器,必须稳定驱动 R_{iso}+C_{load} 组 合。其次,由 R_f 和 C_f 形成的 1/Beta 极点必须至少小于来 自 Riso 和 Cload 的零点频率的一半。

- ・ 单位增益缓冲器驱动 R_{iso} x C_{load} 的相位裕度: >45°
- 反馈比: (R_f x C_f)/(R_{iso} x C_{load}) > 2

有关稳定性理论的更多解释,请参阅 **TI 高精度实验室视** 频:运算放大器稳定性。

虽然稳定运行的反馈路径的最小比率为 2,但稳定电路没 有最大比率。只要满足第一个标准,反馈路径比率可稳定 保持在 10、100 甚至 1,000,并具有类似的相位裕度结 果。然而,如 图 5 所示,输出负载响应基于由 R_f 和 C_f 元 件形成的时间常数。因此,虽然稳定,但较大的比率将导 致负载响应比输入响应慢得多。

图 6 显示了输出稳定响应如何随改变 (R_f x C_f)/(R_{iso} x C_{load}) 的比率而化变。当反馈比接近最小标准 2 时,输入阶跃和 输出负载瞬态的输出响应几乎相等,但会增加一些过冲和 振铃。增加 (R_f x C_f)/(R_{iso} x C_{load}) 的比率会产生更大的阻 尼输出,一旦比率大于 20,该输出对输入阶跃响应的影响 最小。然而,该比率对 R_f x C_f 时间常数起主导作用,因此 较大的比率会继续增加负载瞬态输出响应时间。



图 6. 输入阶跃(顶部)和输出负载(底部)瞬态的多个比率的输出稳定响应

因此,为了在响应输出负载瞬态时实现卓越性能,应在设 计电路时采用接近 2 的 (R_f x C_f)/(R_{iso} x C_{load}) 比率。由于 运算放大器特性与电路元件和多样性之间的相互作用将导 致某些组合低于目标比率,更保守的设计方法将此比率设 置在 4 和 10 之间。反馈元件比率低于 2 将影响电路的稳 定性。 这种效应发挥作用的一个实际例子是 ADC 基准驱动电路, 如图 7 所示。



图 7. ADC 基准驱动电路

在 ADC 的转换阶段,逐次逼近过程中会将内部电容器数模 转换器 (CDAC) 组切换到电路中。每次新的电容器切换到 电路中时,外部驱动电路所需的电流突发将作为负载瞬态 出现。因此,如果没有正确配置电路反馈比,Riso+DFB 电路可能无法正确稳定至负载响应。

图 8 显示了电路仿真中的上述效应,其中使用 图 7 中的运 算放大器电路作为 ADS8860 的基准缓冲器, ADS8860 是 一个 16 位逐次逼近寄存器 ADC,在本示例中配置为以 100kSPS 的速率进行采样。将电路中的反馈路径比值从大 约 3.6 变化到 360 显示了负载稳定时间的差异。正如图 5 中的结果所预期,具有较高比率的电路需要更长的时间使 基准缓冲器电路达到平衡,从而导致转换之间的最低有效 位稳定误差小于 1/2。

最低模拟比率 - 图 8(a) 中的 3.6 - 需要大约四个样本达到 平衡,而图 8(c) 中比率为 360,需要超过 400 个样本(或 大约 4ms)电路才能达到平衡,这很好地说明这一点。应 用通常采用间歇性的样本突发,对于具有图 8(c)所示结果 的电路可能不会在样本突发完成之前完全达到平衡。不稳 定的基准会导致出现转换错误和 AC 性能下降。如前所 述,比率为 3.6 和 360 的电路的相位裕度和输入响应几乎 相同:如果您没有正确设计电路并验证输出负载响应,则 可能会出现意外的电路结果。



图 8. 不同反馈比率的 ADC 基准驱动趋稳:3.6 (a);36 (b);和360 (c)。左图和右图分别显示了 5ms 时间标度和300µs 时间标度,结果 相同。

结论

包括 ADC 输入和 ADC 基准电压驱动器在内的应用需要使 用运算放大器电路对输出负载瞬态和输入阶跃瞬态进行响 应。这些应用中经常使用的 R_{iso}+DFB 电路拓扑在输出和 输入阶跃的输出稳定响应时间上会存在很大差异,具体取 决于所选的电路值和比率。如果用户在设计这些电路时仅 使用输入阶跃进行电路分析,则输出负载稳定可能会出现 意外结果,从而对应用产生负面影响。因此,在设计电路 时,必须同时响应输入阶跃瞬态和输出负载瞬态。验证对 两种瞬态类型的稳定响应是否满足电路稳定要求,这不失 为一个好方法。

其他资源

- Collin Wells, "Transient Stability Testing: Watch Your Step" Planet Analog, Aug. 16, 2013.
- ・ TI 高精度实验室 运算放大器
- TI 高精度实验室 运算放大器:稳定性
- ・ TI 高精度实验室 数据转换器

重要声明: 本文所提及德州仪器 (TI) 及其子公司的产品和服务均依照 TI 标准销售条款和条件进行销售。建议客户在订购之前获取有关 TI 产品和服务的最 新和完整信息。TI 对应用帮助、客户的应用或产品设计、软件性能或侵犯专利不负任何责任。有关任何其它公司产品或服务的发布信息均不构成 TI 因此 对其的认可、保证或授权。



重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司